

ПРИМЕНЕНИЕ ФУРЬЕ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФЕЙГТОВСКОГО КОНТУРА

В. Н. Иванов и И. С. Фишман

Известно [1], что контур Фейгта является сверткой доплеровского и дисперсионного контуров. Его нормированный на единицу модуль Фурье-образа описывается выражением [2]

$$F(\omega) = \exp\left(-\delta_g |\omega| - \frac{\delta_D^2}{4 \ln 2} \omega^2\right), \quad (1)$$

где δ_g и δ_D — полуширины дисперсионной и доплеровской составляющих контура соответственно, ω — частота Фурье-преобразования.

Соотношение (1) позволяет определять δ_g и δ_D . Для этого достаточно провести преобразование Фурье экспериментального контура $I(y)$ на ряде частот ω_i , хотя бы на двух, и, найдя величины

$$F(\omega_i) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} I(y) \cos \omega_i y dy}{\int_{-\infty}^{\infty} I(y) dy}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (2)$$

решить систему уравнений

$$\ln F(\omega_i) = -\delta_g |\omega_i| - \frac{\delta_D^2}{4 \ln 2} \omega_i^2, \quad (3)$$

y — координата, отсчитываемая от центра линии.

При $n > 2$ δ_g и δ_D определяются методом наименьших квадратов.

Проверка, проведенная по теоретическим контурам, приведенным в [3, 4], показала, что если крылья контура обрывать на расстоянии от центра порядка $5 \div 6 \delta_{\phi}$, δ_{ϕ} — полуширина фейгтовского контура, систематическая ошибка в δ_g , δ_D составляет $5 \div 10\%$.

Однако на практике чаще всего контур известен на расстояниях меньших $5 \div 6 \delta_{\phi}$. Поэтому необходимо принять меры для уменьшения систематической ошибки, обусловленной обрывом контура.

Пусть $I(y)$ описывает идеальную фейгтовскую кривую

$$I(y) = CP(y), \quad (4)$$

где $P(y)$ — нормированный по площади на единицу контур; C — константа. Рассмотрим интеграл

$$S_i = \int_{-\infty}^{\infty} I(y) \cos \omega_i y dy, \quad (5)$$

являющийся ненормированным модулем Фурье-образа полного контура. Обрезание крыльев контура ведет к тому, что вместо S_i определяются величины

$$\tilde{S}_i = \int_{-A}^A I(y) \cos \omega_i y dy. \quad (6)$$

A — граница взятого отрезка контура.

Очевидно, что для уменьшения ошибок определения δ_g и δ_D необходимо оценить величины $\Delta S_i = S_i - \tilde{S}_i$. В тех случаях, когда контур известен в пределах $A \approx 3 \div 4 \delta_{\phi}$, можно аппроксимировать его крылья кривой, пропорциональной $1/y^2$. Тогда

$$\Delta S_i = 2A^2 I(A) \int_A^{\infty} \frac{\cos \omega_i y}{y^2} dy = 2A^2 I(A) \left[\frac{\cos \omega_i A}{A} + \omega_i \left(-\frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} (\omega_i A)^{2k-1}}{(2k-1)(2k-1)!} \right) \right]. \quad (7)$$

Множитель $A^2 I(A)$ появляется из-за сшивки контура и аппроксимирующей кривой в точках $y = \pm A$. Так как поправка (7) неодинаково точна для различных ω_i , величины C , δ_g и δ_D^2 целесообразно определять, минимизируя по ним сумму квадратов

$$\sum_i \left[\ln(\tilde{S}_i + \Delta S_i) - \ln C + \delta_g |\omega_i| + \frac{\delta_D^2}{4 \ln 2} \omega_i^2 \right]^2. \quad (8)$$

Проверка показала, что даже в тех случаях, когда $A=3\delta_\phi$, значения δ_g и δ_b определяются с точностью 3÷7%. При меньших A необходима последующая корректировка полученных величин.

Хорошие результаты дает следующий итерационный метод нахождения поправок: ΔC , $\Delta\delta_g$ и $\Delta\delta_b^2$ определяются при минимизации суммы квадратов

$$\sum_i [(\tilde{S}_i - \tilde{S}_{i0}) - a_i \Delta C - b_i \Delta\delta_g - d_i \Delta\delta_b^2]^2, \quad (9)$$

Здесь введены обозначения

$$\tilde{S}_{i0} = \frac{C_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\delta_{g0} |x| - \frac{\delta_{b0}^2}{4 \ln 2} x^2\right) \frac{\sin A(\omega_i - x)}{(\omega_i - x)} dx, \quad (10)$$

$$a_i = \frac{\tilde{S}_{i0}}{C_0}, \quad (11)$$

$$b_i = -\frac{C_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |x| \exp\left(-\delta_{g0} |x| - \frac{\delta_{b0}^2}{4 \ln 2} x^2\right) \frac{\sin A(\omega_i - x)}{(\omega_i - x)} dx, \quad (12)$$

$$d_i = -\frac{C_0}{4\pi \ln 2} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \exp\left(-\delta_{g0} |x| - \frac{\delta_{b0}^2}{4 \ln 2} x^2\right) \frac{\sin A(\omega_i - x)}{(\omega_i - x)} dx. \quad (13)$$

Выражение (9) легко написать, если учесть, что [2]

$$P(y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\delta_g |x| - \frac{\delta_b^2}{4 \ln 2} x^2\right) \cos yx dx,$$

$$\begin{aligned} \tilde{S}_i &= \frac{C}{2\pi} \int_{-A}^A \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\delta_g |x| - \frac{\delta_b^2}{4 \ln 2} x^2\right) \cos yx \cos \omega_i x dx dy = \\ &= \frac{C}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\delta_g |x| - \frac{\delta_b^2}{4 \ln 2} x^2\right) \frac{\sin A(\omega_i - x)}{(\omega_i - x)} dx \end{aligned}$$

и разложить, ограничиваясь членами, содержащими первые производные, функцию $C \exp\left(-\delta_g |x| - \frac{\delta_b^2}{4 \ln 2} x^2\right)$ в ряд Тейлора около точек C_0 , δ_{g0} и δ_{b0} . В качестве C_0 , δ_{g0} , δ_{b0} в первом приближении берутся величины, получаемые из (8); в последующих приближениях надо брать исправленные значения. При $A=2\delta_\phi$ уже первая итерация дает δ_g , δ_b с ошибкой всего 1÷2%.

Дисперсионная и доплеровская составляющие фойгтовского контура определялись на ЭВМ.

Результаты численного эксперимента приведены в таблице. В строчках, помеченных звездочкой, приведены результаты, полученные по методу Ван де Хюльста и Рессинка [5] при тех же условиях.

В заключение скажем несколько слов об учете погрешностей, которые могут появиться при обработке спектральных линий вследствие аппаратных искажений. Как известно [6], у большинства спектральных приборов аппаратная функция близка к фойгтовской кривой. Это позволяет проводить исправление уже конечных значений δ_g и δ_b^2 , полученных для экспериментального контура, вычитая из них соответствующие составляющие аппаратной функции. Возможен и другой путь, который имеет его аналитический вид: надо сначала провести редукцию к идеальному прибору по методу, изложенному в [7], и, получив сглаженный контур, лежащий близко к истинному, работать уже с ним. Заметим, что когда известны далекие крылья контура, учет аппаратных искажений проводится элементарно: Фурье-образ экспериментального контура делится на Фурье-образ аппаратной функции на той же частоте [6].

В предлагаемом методе определения составляющих фойгтовского контура можно при некоторых условиях не проводить специального сглаживания экспериментального контура и не учитывать ошибки, обязанные своим появлением замене интегралов (6) квадратурными формулами. Эти условия следующие: а) шум незначительный, б) шаг интегрирования $h=0.1\delta_\phi$, в) Фурье-частоты ω_i лежат в пределах $0 \leq \omega_i \leq \pi/10h$, г) в качестве квадратурной взята формула Симпсона; она дает наименьшее искажение частотных составляющих подынтегральной кривой [8].

Результаты численного эксперимента по определению составляющих
фойгтовского контура

Задано			Получено					
			I(y) задано с нормальным шумом, дисперсия шума $\sigma^2 = (0.001 I(0))^2$			I(y) задано с нормальным шумом, дисперсия шума $\sigma^2 = (0.015 I(0))^2$		
δ_g	δ_D	a	δ_g	δ_D	a	δ_g	δ_D	a
0.0000	1.0000	0.0000	0.0015	0.9990	0.0012	0.0135	0.9904	0.0113
			0.003*	0.996*	0.002*	0.025*	0.990*	0.021*
0.1127	0.9383	0.1000	0.1125	0.9389	0.0997	0.1252	0.9294	0.1122
			0.100*	0.950*	0.088*	0.160*	0.913*	0.146*
0.2987	0.8289	0.3000	0.2988	0.8288	0.3001	0.3048	0.8222	0.3086
			0.300*	0.835*	0.299*	0.225*	0.883*	0.212*
0.4418	0.7356	0.5000	0.4441	0.7336	0.5039	0.4474	0.7290	0.5109
			0.425*	0.718*	0.493*	0.400*	0.767*	0.434*
0.5519	0.6564	0.7000	0.5508	0.6576	0.6973	0.5559	0.6503	0.7117
			0.545*	0.670*	0.677*	0.500*	0.700*	0.595*
0.6718	0.5593	1.0000	0.6713	0.5600	0.9980	0.6755	0.5522	1.0182
			0.650*	0.582*	0.930*	0.600*	0.632*	0.790*
0.8626	0.3591	2.0000	0.8630	0.3580	2.0069	0.8514	0.3702	1.9149
			0.825*	0.416*	1.651*	0.750*	0.500*	1.249*
1.0000	0.0000	∞	1.0010	0.0050	166.6	1.0017	0.0000	∞
			1.00*	0.00*	∞ *	1.02*	0.00*	∞ *

Примечание. При расчетах полагались $\delta_\phi = 1, A = 2, h = 0.1, \omega_i = 0.31416i (i = 0, 1, \dots, 7)$.

Литература

- [1] С. Э. Фриш. Оптические спектры атомов. ФМ, М.—Л., 1963.
- [2] Методы исследования плазмы. Под ред. В. Лохте-Хольтгревена. Изд. «Мир», М., 1971.
- [3] И. И. Собельман. Введение в теорию атомных спектров. ФМ, М., 1963.
- [4] D. W. Rosener. Austr. j. Phys., 12, № 2, 1959.
- [5] H. C. Van de Hulst, J. J. M. Reesink. Ap. j., 106, 121, 1947.
- [6] С. Г. Раутиан. Усп. физ. наук, 66, 475, 1958.
- [7] В. Ф. Турчин, В. З. Нозик. Изв. АН СССР, физ. атм. и океана, 5, № 1, 1969.
- [8] Р. В. Хемминг. Численные методы. Изд. «Наука», М., 1972.

Поступило в Редакцию 23 августа 1972 г.

УДК 535.32 + 535.34.62-416

ЭЛЛИПСОМЕТРИЯ ТОНКИХ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКЕ

А. И. Рыбалка и И. Н. Шклярский

Эллипсометрические исследования тонких двухслойных (многослойных) покрытий на поглощающей подложке имеют большое практическое значение (микроэлектроника и др.). Это могут быть тонкая окисная и полупроводниковая или две полупроводниковые пленки на металлической (полупроводниковой) подложке. Ранее были выведены соответствующие формулы и предложена методика определения толщины и дисперсии оптических постоянных тонких диэлектрических [1, 2] и полупроводниковых [3, 4] пленок, осажденных на металлическую подложку. В настоящей работе эта методика переносится на двух или многослойную систему и приводятся соответствующие формулы.

Рассмотрим задачу в общем виде. Пусть на поглощающей подложке с оптическими постоянными n_3 и k_3 последовательно нанесены пленки соответственно с толщинами и оптическими постоянными l_2, n_2, k_2 и l_1, n_1, k_1 . На такую систему падает свет с длиной волны λ под углом φ . Тогда эллиптически поляризованный отраженный свет будет характеризоваться разностью фаз Δ и азимутом восстановленной поляризации ψ .

Обозначим амплитудные коэффициенты отражения на границе воздух—пленка, пленка—пленка и пленка—металл для s- и p-составляющих соответственно через $\tilde{r}_{1s}, \tilde{r}_{1p}; \tilde{r}_{2s}, \tilde{r}_{2p}; \tilde{r}_{3s}, \tilde{r}_{3p}$. Это, вообще говоря, комплексные величины, которые можно представить в виде $\tilde{r} = r - ir^x$. На границе двух диэлектрических сред $r^x = 0$.